

n^+-Si 在HF溶液中的阳极极化行为和阻抗谱

贾瑞宝,王士勋,李国铮

山东大学化学系

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 n^+-Si 在0.25~1.0%HF溶液中无光照和光照下的伏安曲线均明显地分为三段:在低极化下呈线性关系,对应于硅的阳极溶解,形成多孔硅层(PSL);在中间电位区,电极部分表面为硅氧化物所覆盖,阳极溶解和非均匀电抛光过程同时进行;在高极化区,全部表面为硅氧化物所覆盖,发生均匀的电抛光过程。在上述三个区域中由交流阻抗测得的特征电容环和电感应环的变化,揭示了由单一阳极溶解逐渐转变为均匀抛光过程的一些细节,定性地说明了 n^+-Si 上进行的竞争性反应的速率是随电位而改变,并受光照影响。

关键词 [抛光](#) [半导体](#) [光电化学](#) [多孔硅](#) [阳极极化](#) [阻抗谱](#)

[厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室资](#)

分类号 [0644](#) [0646](#)

Anodic polarization behavior and impedance response of n^+-Si in hydrofluoric acid solution

JIA RUIBAO,WANG SHIXUN,LI GUOZHAENG

Abstract The voltammetric curves of heavily doped $n-Si(n^+-Si)$ closely related to the concentration of HF solution and the irradiation were investigated. There are generally three regions on each $i-\phi$ curve: porous silicon formation at low potentials, electropolishing at high potentials and a transition region located in between. The corresponding complex plane impedance plots of n^+-Si at above three potential regions is dependent on the potential and light illumination. The influence of the illumination on the impedance were measured and discussed.

Key words [POLISHING](#) [SEMICONDUCTOR](#) [PHOTO-ELECTROCHEMISTRY](#) [POROUS SILICON](#) [ANODIC POLARIZATION](#)

DOI:

通讯作者

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(1305KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [复制索引](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“抛光”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [贾瑞宝](#)
- [王士勋](#)
- [李国铮](#)